# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

07-084268

(43) Date of publication of application : 31.C3.1995

(51) Int. C1.

1/1339 G02F

(21) Application number

05-227120

(71) Applicant : HITACHI LTD

HITACHI TECHNO ENG CO LTD

(22) Date of filing :

13.09.1993

(72) Inventor :

TSUTSUMI HIROSHI OGAWA YOSHIE YAJIMA TAKASHI ISHIDA SHIGERU

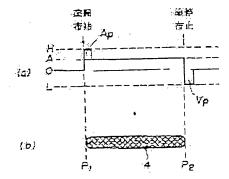
IGARASHI SHOZO

## (54) METHOD FOR PLOTTING SEALING MATERIAL

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To provide the method for plotting a sealing material by controlling a discharge rate and discharge position of the sealing material to be dispensed and speeding up application.

CONSTITUTION: This method for plotting the sealing material comprises impressing a prescribed air pressure A from an air source disposed outside to a nozzle storing the sealing material to discharge the sealing material 4 onto a substrate to be coated, thereby plotting the sealing material in a required pattern on the substrate to be coated. A high-pressure air pulse Ap higher than the prescribed pressure is inputted at an application start point P1 of the sealing material 4 to the nozzle from the air source and a vacuum pulse Vp is impressed thereto at an application stop point P2 of the sealing material, by which the discharge rates of the sealing material 4 at the application start point P1 and application stop point P2 of the sealing material are approximately equaled and the application position thereof is controlled to the prescribed position.



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号 特開平7-84268

(43)公開日 平成7年(1995)3月31日

(51) IntCl.6

識別記号

厅内亞理会号

F!

技術表示箇所

G 0 2 F 1/1339

505

※本語式 去語式 請求項の数4 ○L (全 8 頁)

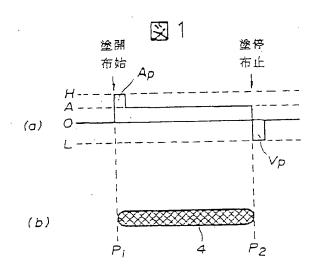
		審査請求 未請求 請求項の数4 01 (三 5 久)	_
(21)出願番号	特願平5-227120	(71)出願人 000005108 株式会社日立製作所	
(22) 出願日	平成 5 年(1993) 9 月13日	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 (71)出願人 000233077 日立テクノエンジニアリング株式会社	
		東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 (72)発明者 堤 弘史 千葉県茂原市与野3300番地 株式会社日立	-
		製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 小川 装衛 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立	-
		製作所電子デバイス事業部内 (74)代理人 弁理士 武 顕次郎 最終頁に続く	,

### (54) 【発明の名称】 シール剤描画方法

#### (57)【要約】

(目的) ディスペンスされるシール剤の吐出量と吐出位 置をコントロールし、かつ塗布の高速化を図ったシール 剤描画方法を提供する。

【構成】シール剤を貯留したノズルに、外部に設けた工 ア源からの所定のエア圧力Aを印加して被墜布基板上に シール剤4を吐出することによって当該シール剤を被墜 布基板上に所要のパターンで措画するシール剤描画方法 において、エア源からノズルに対し、シール剤4の墜布 開始時点P:で所定の圧力より高い高圧エアパルスA・ を入力し、シール剤の墜布開停止点で真空パルスV・を 印加することにより、シール剤の塗布開始時点P: およ び塗布開停止点P:でのシール剤4の吐出量を路々同等 とすると共に、その塗布位置を所定の位置に制御する。



3

(0010) 同図において、液晶表示素子のガラス基板 11はXYZテーブル10上に固定保持され、その上方 にシール剤のディスペンスを行うためのノズル13を保持したノズルアーム12とガラス基板とノズル13との間のギャブを一定に維持するためのギャップセンサ16 を保持したセンサアーム15が配置されている。

[0011] また、ノズル13には予め所定のシール剤が貯留され、このシール剤に所定の圧力を印加するためのエア源14が接続されている。

【0012】このディスペンス塗布装置は、XY2テーブル10をXおよびY方向に移動させながらノズル13からシール剤をガラス基板11の周縁にディスペンスするものである。このディスペンス中には、ノズル13に先行した位置をノズルと共にガラス基板11上を移動するセンサ16がガラス基板11の表面とノズル13との間のギャップを測定し、このギャップが常に一定となるようにXY2テーブル10を2方向に位置調整するようになっている。

【0013】なお、XYZテーブルに代えてノズルアー ム12およびセンサアーム15をXYZ方向に動かすよ 20 うにしたものもある。

【0014】この種のディスペンス塗布装置では、シール剤の塗布はエア源14から印加される一定の圧力でシール剤を加圧してディスペンスする。そのため、シール剤のディスペンスは所謂一筆書きの描画パターンとなる。措画中のシール剤吐出量は一定であり、ガラス基板11上にディスペンスされるシール剤の量は上記ギャップを一定に保つことで一定にコントロールしている。

[0015] なお、この種のディスペンス塗布装置に関する従来技術を開示したものとしては、特開平2-198417号公報、特開平1-200228号公報、特開昭63-177113号公報、特開昭63-192019号公報、特開昭63-236008号公報を挙げることができる。

[001.6]

(発明が解決しようとする課題)上記従来技術によるディスペンス整布装置では、シール剤の吐出開始時と吐出停止時のシール剤吐出量が大きく変動する。そのため、上下基板を貼り合わせた時のシール剤の広がりが上記吐出開始時と吐出停止時とで異なり、またコーナー部での 40 塗布量の増加で当該コーナー部に別途墜布する導電性ペーストの特性を劣化させてしまうという問題があった。

(0017)図15は上記従来のディスペンス墜布装置によるシール剤の墜布状態の説明図であって、ノスルに加えるエア圧力、(b)はガラス基板に塗布されるシール剤の形状を示す。

[0018] 同図に示したように、塗布開始点で所定の レベルAのエア圧をノズルに印加しても、実際にノズル からシール剤がガラス基板上に吐出される時点はd,だ け遅れ、また塗布停止時点でエア圧を抜いても、残圧に 50

よりノスルからはd: だけ遅れた位置までシール剤の吐出がなされ、この塗布停止位置でのシール剤の吐出量が多くなり、かつ停止位置を越えた位置まで塗布されてしまう。

(0019) そのため、得に短い直線を描画することが 難しく、またコーナー部でのシール剤の吐出量が直線部 と同様であるために当該コーナ部に塗布されるシール剤 の重が多くなり、上下基板の貼り合わせでシール剤の広 がりが大きくなる。そのため、前記したコーナ部に塗布 する導電性ペーストがシール剤と混合してしまい、上下 基板の導電接続特性を劣化させてしまうという問題があ

(0020) 本発明の目的は、上記従来技術の諸問題を解消し、ディスペンスされるシール剤の吐出量をコントロールし、かつ塗布の高速化を図ったシール剤描画方法を提供することにある。

[0021]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、請求項1の発明は、シール剤を貯留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア圧力を印加して被塗布基板上に前記シール剤を吐出することによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所要のバターンで措画するシール剤指画方法において、前記エア源から、前記ノズルに対し、前記シール剤の塗布開始時点で前記所定の圧力より高い高圧エアバルスを入力し、前記シール剤の塗布開停止点で真空パルスを印加することにより、前記シール剤の塗布開始時点および前記シール剤の塗布開停止点でのシール剤の吐出量を略々同等とすると共に、その塗布位置を所定の位置に制御することを特徴とする。

【0022】また、請求項2の発明は、シール剤を貯留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア圧力を印加して按鑑布基板上に前記シール剤を吐出することによって当該シール剤を前記被鑑布基板上に所要のバターンで措画するシール剤措画方法において、描画バターンのコーナー部において、前記ノズルに当該コーナー部の直前で其空パルスを印加することによりシール剤の吐出を停止してその鑑布を中断し、前記コーナー部の直後で前記所定の圧力より高圧エアパルスを印加することにより、前記コーナーの接着に必要とするシール剤塗布量を制御することを特徴とする。

【0023】さらに、請求項3の発明は、シール剤を貯留したノズルに、外部に設けたエア源からの所定のエア圧力を印加して嵌塗布基板上に前記シール剤を吐出することによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所要のパターンで措画するシール剤措画方法において、前記措面すべきパターンを直線と点の2つのシール剤塗布エレメントの組合せで構成したことを特徴とする。

) (0024)そしてまた、請求項4の発明は、シール剤

を貯留したノスルに、外部に設けたエア源からの所定の エア圧力を印加して被墜布基板上に前記シール剤を吐出 することによって当該シール剤を前記被塗布基板上に所 要のバターンで描画するシール剤描画方法において、前 記描画すべきパターンを直線と点の2つのシール剤塗布 エレメントの組合せで構成し、前記シール剤塗布エレメ ントを塗布するための前記シール剤の吐出量の制御を、 前記エア源から、前記ノズルに対し、前記シール剤の塗 布開始時点で前記所定の圧力より高い高圧エアパルスを 入力し、前記シール剤の塗布開停止点で其空パルスを印 加すると共に、前記ノズルと前記被塗布基板との間のギ ャップの変化で行うことを特徴とする。

[0025]なお、本発明は上記した高圧パルスと真空 パルスによる吐出量制御と上記ノズルと被鑑布基板との ギャップの変化による吐出量制御、およびノズルと被塗 布基板との相対速度の変化を適宜組み合わせることで、 種々の複雑なパターンを描画することができる。

#### [0026]

(作用) 上記請求項1の発明の構成により、シール剤の **塗布開始時点でのシール剤塗布遅れがなくなると共に、** シール剤の塗布開停止点でのシール剤の吐出量増加を防 止でき、上記シール剤の塗布開始点から塗布開停止点ま で路々一様な塗布を所定の位置に行うことができる。

[0027] また、上記請求項2の発明の構成により、 コーナー部の接着に必要とするシール剤墜布量を制御す ることで、当該コーナー部のシール剤の広がりを防止 し、当該コーナー部に別途墜布する導電性ペーストの墜 布領域を確保することができる。

【0028】さらに、上記請求項3の発明の構成によ り、直線以外の描画部分のバターンを正確に行うことが できる。

【0029】そしてまた、上記請求項4の発明の構成に より、シール剤の塗布量を正確に制御することができ

#### [0030]

[実施例] 以下、本発明の実施例につき、図面を参照し て詳細に説明する。

【0031】図1は本発明によるシール剤塗布方法の第 1 実施例の説明図であって、(a) はノズルに印加する エア圧、(b) は該塗布基板に塗布されたシール剤の形 40 状を示す。

{0032} 同図(a) において、Aはノズルからシー ル剤をディスペンスするための所定のエア圧レベル、H は上記所定のエア圧レベルAより高圧のエア圧、Lは上 記所定のエア圧レベルAより低い真空のエア圧、〇はノ ズルからシール剤がディスペンスされないエア圧0の基 準レベル、A。は高圧エアパルス、V。 は真空パルスで

【0033】図示した妄墜布基板(例えば、液晶嵌索子 のガラス基板)のシール剤の塗布を開始する位置である。50 御を行うことにより、同図(b)に示したようなシール。

塗布開始点P:で所定のエア圧レベルAより高圧いレベ ルHの高圧エアバルスA、をノズルに印加する。これに より、シール剤4は塗布開始点Piで塗布が遅れること なく当該被塗布基板上にディスペンスされる。

【0034】その後、所定のエア圧レベルAでディスペ ンスを継続し、塗布停止点P1 で真空のエア圧レベルL の真空パルス V, を印加する。これにより、シール剤 4 は塗布停止点Paを越えて塗布がなされることなくディ スペンスが停止される。

[0035] このように、本実施例によれば、被墜布基 板には、同図(b)に示したように、シール剤4が塗布 開始点Piから塗布停止点Piまでの範囲に略々均一な量 で塗布され、前記図15で説明したような所定の墜布範 囲からずれて、かつ不均一なシール剤塗布が回避され

【0036】図2は本発明によるシール剤塗布方法の第 2 実施例の説明図であって、1 bは被墜布基板(例え ば、液晶被素子の下ガラス基板)、4-1は墜布したシ ール剤直線エレメント、4-2は塗布したシール剤点エ レメントである。

[0037] 上記シール剤直線エレメント4-1、シー ル剤点エレメント4-2は、前記第1実施例と同様の方 法でシール剤を吐出して塗布したもので、シール剤直線 エレメント4-1をコーナー部でその塗布を中断し、ま た複数のシール剤点エレメント4-2で細部の塗布を行 ったものである。

【0038】図3は図2で塗布したシール剤をもつ上記 被塗布基板1bに他の基板(例えば、液晶被索子の上ガ ラス基板) 1 a を張り合わせたときの当該シール剤の状 態の説明図であって、シール剤直線エレメント4-1は コーナー部で押し広がって連続した枠状シール4-1' となる。また、シール剤点エレメント4-2も同様に押 し広がって連続した直線バターン4-2'となる。

【0039】このように、本実施例によれば、所望の形 状にシール剤パターンを形成することができる。

{0040} 図4は上記本発明の第2実施例においてシ ール剤をシール剤直線エレメントとシール剤点エレメン トの各パターンに吐出させるためのノスルに印加するエ ア圧の制御方法の説明図であって、(a)はエア圧の印 加タイミング図、(b) は吐出されるシール剤のパター ン図である。

(0041) 同図において、シール剤直線エレメント4 - 1 はその塗布開始点で高圧エアバルスA。 を印加し、 所定のエア圧レベルAでディスペンスを継続し、塗布停 止点で真空パルスV。をノズルに印加する。また、シー ル剤点エレメント4-2はその塗布開始点で高圧エアバ ルスA, を印加した後、真空パルスV, をノズルに印加 する。

【0042】このように、ノズルに印加するエア圧の制

剤の塗布パターンをえることができる。

(0043) 図5と図6はシールバターンのコーナー部におけるシール剤の鉱布方法の変形例の説明図である。

【0044】図5の(a)はノズルと被塗布基板(下ガラス基板)との間のギャップをシール剤直線エレメント4-1の終端すなわちコーナー部で若干小さくすることで吐出量を低減させ、別途塗布される導電性ペーストのための領域を確保するためのシール剤点エレメント4-2を墜布したものである。

[0045] このようにシール剤が整布された被墜布基 10板 (下ガラス基板) に他方の被墜布基板 (上ガラス基板) を張り合わせると、同図 (b) に示したような直線 パターン4-1', 4-2' が連続したシールパターンが得られる。

【0046】また、図6の(a)はノズルと嵌塗布基板 (下ガラス基板)との間のギャップをシール剤直線エレメント4-1の終端すなわちコーナー部で、その吐出限 界以下に小さくすることで吐出量を停止させ、あるいは前記した真空パルスの印加で吐出を停止させると共に、別途塗布される導電性ペーストのための領域を確保するためのシール剤点エレメント4-2を塗布したものである。

【0047】このようにシール剤が塗布された被塗布基板 (下ガラス基板) に他方の被塗布基板 (上ガラス基板) を張り合わせると、同図 (b) に示したような直線 パターン4-1 4-2 が連続したシールパターンが得られる。

[0048] 図7はノズルと被墜布基板との間のギャップ変化によるシール剤の吐出量の制御を説明するシール剤塗布装置の概略構成図であって、10は被墜布基板(下ガラス基板)、2はノズル、3はギャップセンサ、4は墜布されたシール剤、7はエア圧制御装置である。

[0049] また、図8と図9は上記図7によるシール 剤吐出制御の説明図であって、図7と同一符号は同一部 分に対応する。

【0050】図7において、ノズル2にはシール剤が所定量貯留され、図示しない機構により矢印方向に昇降可能にセットされる。また、上記ノズル2は、エア圧制御装置7から導入されるエア圧でノズル2から吐出されるシール剤の吐出量が設定される。

【0051】図8に示したように、被塗布基板(下ガラス基板)1 bとノズル2 との間のギャップがG1であるとき、シール剤4はエア圧制御装置7とノズル2の移動速度により決まる量が上記被塗布基板(下ガラス基板)1 bに塗布される。

(0052) 一方、図9に示したように、被墜布基板 (下ガラス基板) 1 bとノズル2との間のギャップをG 1 に決めたとき、シール剤4は上記図8の吐出量より少ない量が上記被塗布基板(下ガラス基板)1 bに塗布される。 8

(0053) このように、ノズルと被墜布基額との間の ギャップを変化させることでシール剤の吐出量を制御することができる。

(0054)なお、このギャップをある程度以上小さく するとノズル2からのシール剤4の吐出は停止する。

【0055】図7のシール剤盤布装置は、ノズルに設置したギャップセンサ3でノズルと被整布基板との間のギャップを測定し、これをノズルの昇降機構にフィードバックして設定ノズルギャップ値に基づいて当該ギャップを一定に保ちつつシール剤の吐出を行う。シール剤の吐出量を変えるときは、上記の設定ノズルギャップ値を変更することにより、同様のギャップに基づいてギャップ制御を行う。

(0056) 図10は上記のギャップの大きさとシール 剤の吐出量の関係の説明図であって、横軸にギャップ高 さ(ギャップの大きさ)を、縦軸にノズルからのシール 剤吐出量を取って示す。

(0057) 同図の条件は、ノズルの径が0.2mm、エア圧が294kpa、塗布速度が30mmである。なお、シール剤の吐出量はその粘度にも影響されるが、ここでは液晶按案子の封止に用いられる一般的なエボキシ系樹脂とした。

 $[0\ 0\ 5\ 8]$  図示されたように、ギャップの大きさが  $4\ 0\ \mu$  m以下ではシール剤の吐出は停止される。そして、  $4\ 0\ \sim\ 1\ 0\ 0\ \mu$  mの範囲では当該ギャップの大きさでシール剤の吐出量が変化する。また、  $1\ 0\ 0$  以上ではギャップと吐出量の関係は余り変化しない。

(0059) このように、ギャップのコントロールで吐出すべきシール剤の量を制御することができる。

[0060]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、シール剤の整布開始時点でのシール剤鑑布遅れがなくなると共に、シール剤の整布開停止点でのシール剤の吐出量増加を防止でき、上記シール剤の整布開始点から墜布開停止点まで略々一様な塗布を所定の位置に行うことができる。

[0061] また、コーナー部の接着に必要とするシール剤塗布量を制御することで、当該コーナー部のシール剤の広がりを防止し、当該コーナー部に別途塗布する等 40 電性ベーストの塗布領域を確保することができる。

(0062) さらに、直線以外の描画部分のパターンを 正確に行うことができ、シール剤の整布量を正確に制御 することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるシール剤塗布方法の第1実施例の 説明図である。

【図2】本発明によるシール剤強布方法の第2実施例の 説明図である。

(図3) 本発明によるシール創墜布方法の第2実施例で 50 墜布したシール剤をもつ嵌墜布基板に他の基板を張り合 わせたときの当該シール剤の状態の説明図である。

【図4】 本発明の第2 実施例においてシール剤をシール 剤直線エレメントとシール剤点エレメントの各バターン に吐出させるためのノズルに印加するエア圧の制御方法 の説明図である.

[図5] シールバターンのコーナー部におけるシール剤 の塗布方法の変形例の説明図である。

【図 6】 シールパターンのコーナー部におけるシール剤 の塗布方法の他の変形例の説明図である。

【図 7】 ノズルと被墜布基板との間のギャップ変化によ 10 るシール剤の吐出量の制御を説明するシール剤塗布装置 の機略構成図である。

【図8】図7によるシール剤吐出制御の説明図である。

【図9】図7によるシール剤吐出制御の説明図である。

【図10】ギャップの大きさとシール剤の吐出量の関係 の説明図である。

【図11】液晶表示素子の概略構成を説明する模式図で

ある。

【図 1 2】接着後のシール剤のコーナー部の拡大図であ

10

(図13) 従来のスクリーン印刷によるコーナー部にお けるシール剤の塗布バターンと上下基板を張り合わせた 時のシール剤バターンの一例を説明する要部拡大図であ ā.

【図14】従来のディスペンス塗布装置の概略構成を説 明する模式図である。

(図15) 従来のディスペンス墜布装置によるシール剤 の塗布状態の説明図である。

{符号の説明]

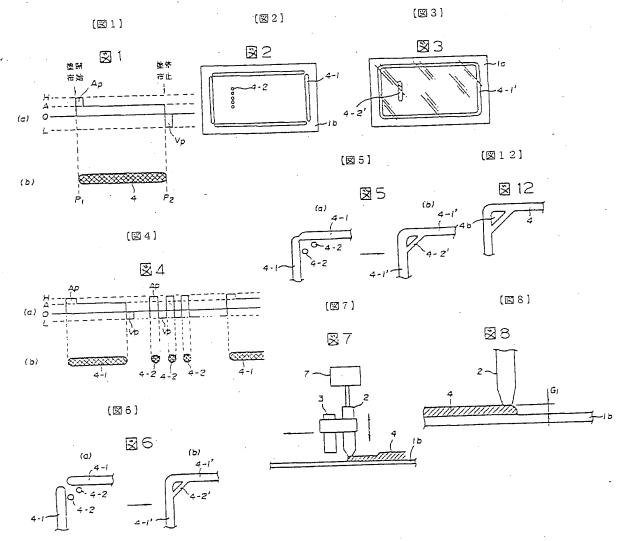
la 液晶表示素子の上ガラス基板

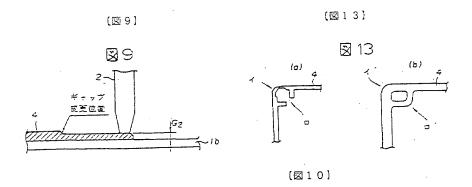
1 o 液晶表示素子の下ガラス基板

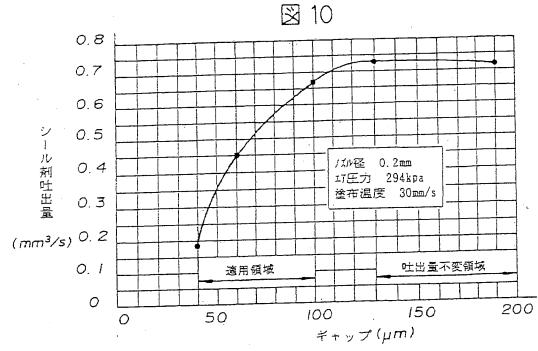
ノズル

ギャップセンサ

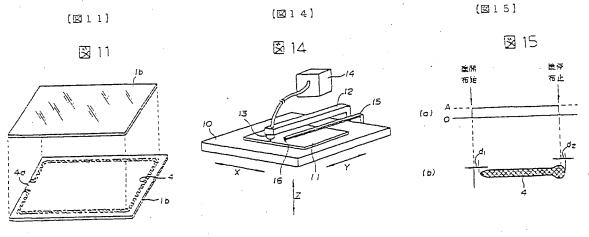
シール剤。







ギャップ高さによるシール剤吐出量



### ココントページの続き

(72)発明者 矢島 敬司

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72) 発明者 石田 茂

茨城県電ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所

(72) 発明者 五十嵐 省三

茨城県電ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社電ヶ崎工場

#### フロントページの統合

(72)発明者 矢島 敬司

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72) 筦明者 石田 茂

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所

(72) 竞明者 五十嵐 省三

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社竜ヶ崎工場 内